

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 an 44)

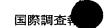
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION	see Notification	of Transmittal of International Search Report (1220) as well as, were applicable, item 5 below.
F005434WO00			
International application No.	International filing date (da	ty/month/year)	(Earliest) Priority date (day/month/year)
PCT/JP01/00007 Applicant	04. 01. 01		13.01.00
Seiko Epson Corporat	ion		
This international search report has be according to Article 18. A copy is being	en prepared by this International Searching transmitted to the International Bure	hing Authority and i	is transmitted to the applicant
	a copy of each prior art document cited	l in this report.	
indicated below. The international search was Search Authority. b. The international application cout on the basis of the sequence	arried out on the basis of the language in as carried out on the basis of the translation on the contains disclosure of a nucleotide and/one listing.	ation of the internal	tional application was filed exclusive of the cases tional application submitted to this International ace listing and the international search was carried
The sequence listing in writing The sequence listing in flexib The sequence listing in writing The sequence listing in flexib Written statement was submexceed the scope of the disclose	ng contained in this international applicate disk submitted with this international grace submitted to this International Search de disk submitted to this International Search disk submitted to this International Search that the sequence listing in writted, that the sequence mention on a nitted, that the sequence mentioned in	application. Authority after the earch Authority after ing submitted after application.	e application. er the application. the application did not contain matters which ag in writing and the sequence recorded in the
2. Certain claims were found u	nsearchable (see Box I).		
3. Unity of invention is lacking	(see Box II).		
4. With regard to the title , ⊠ the ☐ the	text is approved as submitted by the app text has been established by this Autho	plicant. prity to read as follo	ws:
	the text is approved as submitted by the		
	the text has been established, according Box III. The applicant may, within on search report, submit comments to this	e month from the d	y this Authority as it appears in late of mailing of this international
6. The figure of the drawings to be	published with the abstract is:		
	as suggested by the applicant. because the applicant failed to suggest a because this figure better characterizes	a figure. the invention.	☐ None of the figures.
Form PCT/IS A /210 /5 O /1			-

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 F005434W000	今後の手続きについては、		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP01/00007	国際出願日 (日.月.年) 04.01.	0 1	優先日 (日.月.年) 13.01.00	
出願人 (氏名又は名称) セイコーエプソン株式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18\$	た)の規定に従い出願人に送付する。	
 この国際調査報告は、全部で <u>3</u>	ページである。			
この調査報告に引用された先行も	支術文献の写しも添付されて	いる。		
1. 国際調査報告の基礎 a 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ		_	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書		おり、次の酢	己列表に基づき国際調査を行った。	
□ この国際出願と共に提出さ	□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表			
出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表				
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述				
書の提出があった。 書面による配列表に記載します。 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディン	スクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述	
2. 請求の範囲の一部の調査が	『できない(第I欄参照)。		·	
3. 党明の単一性が欠如してい	ゝる(第Ⅱ欄参照)。	-		
4. 発明の名称は 🗓 出願	[人が提出したものを承認す	る。		
□ 次に	示すように国際調査機関が	作成した。	:	
5. 要約は 🗓 出願		る。		
国際		人は、この国	547条(PCT規則38.2(b))の規定により]際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。	
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>1</u> 図とする。 x 出願	人が示したとおりである。		□ なし	
	人は図を示さなかった。			
□ 本図	は発明の特徴を一層よく表	している。		



発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'G02F1/1333, G02F1/1335, G09F9/30

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 7 G02F1/1333, G02F1/1335

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2001年

日本国登録実用新案公報 1994-2001年

日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

	問か事・ナフ
引用文辞名 及び一切の答示が関連するとさけ その関連する答託の主子	関連する 請求の範囲の番号
5月人間名 及び一部の固川が関連するとさは、ての関連する固川の表示	雨水の郵便の番号
JP, 11-167107, A (シチズン時計株式会社)	
22.6月.1999(22.06.99)	
·	1-2, 4-5
	3, 6, 8
, .,	1
	7, 9
(ファミリーなし)	
•	
	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP, 11-167107, A (シチズン時計株式会社) 22.6月.1999(22.06.99) 全文,第5図 全文,第5図 全文,第5図 (ファミリーなし)

|x| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15.02.01

国際調査報告の発送日

06.03.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 井口 猶二

2 X 2913

電話番号 03-3581-1101 内線 3293

		国際調査報告	国際出願番号。CT/JPC	01/00007
	C、(続き).	関連すると認められる文献		
,	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	Y	JP, 11-337931, A (セイコー 10.12月.1999 (10.12. 段落番号【0058】-【0065】, (ファミリーなし)	-エプソン株式会社) 99)	3
	Υ	JP, 8-160462, A (三洋電機 21.6月.1996 (21.06.5 段落番号【0021】, 第1図 (ファミ	96)	6, 8
	P, A	JP, 2000-352710, A (セイ 19. 12月. 2000 (19. 12. 全文,全図 (ファミリーなし)		7
	A	JP, 4-212931, A (セイコーエ 4.8月.1992(04.08.92 第4頁左下欄第1~8行,第5頁左上欄 全図(ファミリーなし)	2)	9
			•	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00007

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G02F1/1333, G02F1/1335, G09F9/30			
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both r	national classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
Minimum d Int	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G02F1/1333, G02F1/1335		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001			
Electronic d	ata base consulted during the international search (nar	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.
X Y A Y	JP, 11-167107, A (Citizen Watc 22 June, 1999 (22.06.99), Full text; Fig. 5 Full text; Fig. 5 Full text; Fig. 5 (Family: no JP, 11-337931, A (Seiko Epson 10 December, 1999 (10.12.99), Par. Nos. [0058]-[0065]; Fig.	one) Corporation), 4 (Family: none)	1-2,4-5 3,6,8 7,9 3
P,A	JP, 8-160462, A (Sanyo Electri 21 June, 1996 (21.06.96), Par. No. [0021]; Fig. 1 (Fami JP, 2000-352710, A (Seiko Epso	.ly: none)	6,8
	19 December, 2000 (19.12.00), Full text; all drawings (Fami		,
A	JP, 4-212931, A (Seiko Epson Co 04 August, 1992 (04.08.92), page 4, lower left column, line left column, lines 4 to 10; all	es 1 to 8; page 5, upper	9
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
"O" docume means	means combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family		
than the	priority date claimed	patent is	······ <i>y</i>
Date of the a	etual completion of the international search ebruary, 2001 (15.02.01)	Date of mailing of the international search, 2001 (06.0	h report 3 . 01)
Name and ma Japan	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No. Telephone No.			



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/00007

	uation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No	
	all drawings (Family: none)		
		}	
		·	
-			
ł			
}			
ŀ			
Í			
}			
1			
1			
1			
		-	
1			

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年7月19日 (19.07.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/51985 A1

Naonori) [JP/JP]. 瀧澤圭二 (TAKIZAWA, Keiji) [JP/JP].

宇敷武義 (USHIKI, Takeyoshi) [JP/JP]. 山口善夫 (YA-MAGUCHI, Yoshio) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県諏訪

市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(74) 代理人: 鈴木喜三郎,外(SUZUKI, Kisaburo et al.); 〒 392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエ

プソン株式会社 知的財産部内 Nagano (JP).

(51) 国際特許分類7:

G02F 1/1333, 1/1335, G09F 9/30

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/00007

(22) 国際出願日:

2001年1月4日(04.01.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-4627

2000年1月13日(13.01.2000)

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION) [JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三輪尚則 (MTWA, 添付公開書類:

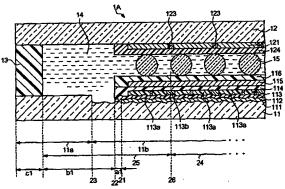
国際調査報告書

Nagano (JP).

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: LCD, METHOD OF MANUFACTURE THEREOF, AND ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 液晶表示装置、その製造方法および電子機器



(57) Abstract: A liquid crystal display device comprises a pair of substrates (11, 12) joined with a frame-shaped sealing material (13) in between, liquid crystal (14) held between the substrates, a reflective layer (111) formed on one substrate (11) and opposed to the liquid crystal, and an alignment layer (116) formed on the reflective layer (111) and opposed to the liquid crystal. The surface of the substrate (11), opposed to the liquid crystal, includes a roughened surface area (11b) and a smooth area (11a) surrounding the roughened surface area (11b). The alignment layer (116) is formed in the roughened surface area (11b), while the sealing material (13) is formed in the smooth area (11a).

(57) 要約:

枠状のシール材(13)を介して貼り合わされた一対の基板(11、12)と、両基板間に挟持された液晶(14)と、一方の基板(11)の前記液晶側に形成された反射層(111)と、当該反射層(111)の前記液晶側に形成された配向膜(116)とを具備する液晶表示装置。前記一方の基板(11)の前記液晶側の表面は、粗面化された粗面領域(11b)と、前記粗面領域(11b)を囲む平坦な平坦領域(11a)とを有する。前記配向膜(116)は前記粗面領域(11b)内に形成され、前記シール材(13)は前記平坦領域(11a)内に形成される。

明細書

液晶表示装置、その製造方法および電子機器

[技術分野]

5 本発明は、液晶表示装置、その製造方法および電子機器に関する。

[技術背景]

10

従来より、反射型表示が可能な液晶表示装置が普及している。この種の液晶表示装置においては、自然光や室内照明等の外光が前面側(観察側)から入射し、この光が反射層によって反射することによって反射型表示が行われる構成となっている。この構成によれば、バックライトが不要となるから、低消費電力化および軽量化を図ることができるという利点がある。このため、反射型液晶表示装置は、携帯型電子機器等を中心に広く普及している。

ここで、図11は、従来の反射型液晶表示装置の構成を例示する断面図である。なお、同図においてはパッシブマトリクス方式の液晶表示装置5Aが例示されている。この図に示されるように、液晶表示装置5Aは、背面基板51と前面基板52とが、枠状のシール材53を介して接合された構成となっている。両基板の間には液晶54が封入される。また、前面基板52の液晶54側の表面には、所定の方向に延在する複数の透明電極521が形成されている。また、透明電極521が形成された前面基20板52の表面は、配向膜522によって覆われている。この配向膜522には、電圧が印加されていないときの液晶54の配向方向を規定するためのラビング処理が施されている。

一方、背面基板 5 1 の液晶 5 4 側の表面には、反射層 5 1 1、絶縁層 5 1 2、カラーフィルタ層 5 1 3 および保護層 5 1 4 がこの順に形成されている。反射層 5 1 1 は、反射性を有する金属(例えばアルミニウム等)の薄膜である。絶縁層 5 1 2 は、反射層 5 1 1 を保護するための薄膜である。カラーフィルタ層 5 1 3 は、複数のカラー画素 5 1 3 a と遮光層(ブラックマトリクス) 5 1 3 b とからなる。

保護層514は、カラーフィルタ層513を保護するための薄膜である。この保護層514の表面には、上記透明電極521と直交する方向に延在する複数の透明電極

10

15

20

25

515が形成されている。これらの透明電極515が形成された保護層514の表面は、上記配向膜522と同様の配向膜516によって覆われている。

さらに、背面基板 5 1 側の配向膜 5 1 6 と前面基板 5 2 側の配向膜 5 2 2 との間には球状のスペーサ 5 5 が複数散布されている。これらのスペーサ 5 5 は、背面基板 5 1 と前面基板 5 2 との間の距離(以下、「セルギャップ」という。)を均一に保つためのものである。

このような構成において、前面基板52側から入射した光は、前面基板52および 液晶54等を通過した後、反射層511の表面において反射する。そしてこの反射光 は、再び液晶54および前面基板52を通過して、観察側に出射する。この結果、反 射型表示が行われる。

ここで、反射層 5 1 1 の表面は鏡面状である。このため、図 1 2 に示されるように、 当該液晶表示装置 5 A の基板面と垂直な方向Hには強い光(正反射光)が出射するこ ととなる。しかしながら、図 1 2 に示す角度 θ が大きくなるにつれて出射光の強度は 弱くなる。したがって、角度 θ が大きい位置においては、表示画像が暗くなってしま うという問題がある。

このような問題を解決するために、外部散乱方式の液晶表示装置が提案されている。 図13は、この種の液晶表示装置の構成を例示する断面図である。なお、図13中の 各要素のうち、図11に示された要素と共通するものについては、同一の符号を付し てその説明を省略する。図13に示されるように、この液晶表示装置5Bは、前面基 板52の外側に拡散フィルタ56を有している。

この液晶表示装置5Bにおいて、前面基板52側から入射した光は、拡散フィルタ56によって散乱した後、前面基板52および液晶54等を通過して、反射層511の表面において反射する。そしてこの反射光は、再び液晶54および前面基板52を通過して、拡散フィルタ56によって散乱した後、観察側に出射する。このように、外部散乱方式を採用した液晶表示装置5Bによれば、正反射光に加えて、拡散フィルタ56によって散乱された散乱光を利用することができる。したがって、正反射光のみを利用する液晶表示装置5Aと比較して、より広い範囲にわたって強い光を出射させることができる。そしてこの結果、広い範囲において明るい表示を行うことができる。

しかしながら、この液晶表示装置5Bにおいて、観察者によって視認される光は、 当該液晶表示装置5Bに入射してから観察側に出射するまでの間に、拡散フィルタ5 6において2回散乱する。このため、表示される画像の輪郭がぼやけるという問題が ある。

この問題を解決するために、内部散乱方式の液晶表示装置が提案されている。図1 4は、この種の液晶表示装置の構成を例示する断面図である。なお、図14中の各要 素のうち、図11に示された要素と共通するものについては、同一の符号を付してそ の説明を省略する。

図14に示されるように、内部散乱方式の液晶表示装置5Cにおいては、背面基板 51の液晶54側の表面が粗面化されている。すなわち、この表面には多数の微細な 10 突起と窪みとが形成されている。反射層517はこの粗面上に形成される。したがっ て、反射層 5 1 7 の表面には、粗面に形成された突起と窪みとを反映した突起と窪み とが形成される。

この液晶表示装置5Cにおいて、前面基板52側から入射した光は、前面基板52 および液晶54等を通過した後、反射層517の表面において反射する。ここで、上 記のように、反射層517の表面には微細な突起と窪みとが形成されている。したが って、反射層517に至った光は、適度に散乱した状態で反射し、再び液晶54およ び前面基板52を通過して、観察側に出射する。このような構成によれば、正反射光 に加えて散乱光も利用できるため、正反射光のみを利用する液晶表示装置5Aと比較 20 して、より広い範囲にわたって強い光を出射させることができる。この結果、広い範 囲にわたって高品位な表示を行うことができる。さらに、この液晶表示装置5Cにお いては、光が散乱する回数は1回である。したがって、上述した外部散乱方式の液晶 表示装置5Bと比較して、表示画像の輪郭がぼやけるのを抑えることができる。

また、内部散乱方式を採用した半透過反射型液晶表示装置も提案されている。図1 25 5は、この種の液晶表示装置の構成を例示する断面図である。なお、図15中の各要 素のうち、図11または図14に示された要素と共通するものについては、同一の符 号を付してその説明を省略する。

図15に示されるように、液晶表示装置5Dは、背面基板51の背面側にバックラ イトユニット57を備えている。このバックライトユニット57は、光源571と導

15

20

25

光板572とを含む。光源571は、例えば冷陰極管である。導光板572は、光源571から側端面に入射した光を背面基板51側に導く。また、液晶表示装置5Dにおいては、前述した液晶表示装置5Cにおける反射層517に代えて、反射半透過層519が設けられている。反射半透過層519は、複数の開口部519aが形成されたアルミニウム等の薄膜である。

このような構成において、前面基板 5 2 側から入射した光は、前面基板 5 2 および 液晶 5 4 等を通過した後、反射半透過層 5 1 9 の表面において反射する。この反射光は、再び液晶 5 4 および前面基板 5 2 を通過して、観察側に出射する。この結果、反射型表示が行われる。

10 一方、暗所では光源571が点灯して透過型表示が行われる。すなわち、まず、光源571から出射した光は、導光板572によって背面基板51側に導かれる。この光は、背面基板51、反射半透過層519の開口部519a、液晶54および前面基板52等を通過して、観察側に出射する。この結果、透過型表示が行われる。

ここで、上記内部散乱方式を採用した液晶表示装置5Cまたは5Dにおいて、図1 4または図15に示されるように、背面基板51の全面を粗面化した場合を想定する。 この場合、シール材53は粗面上に形成される。しかしながら、この構成を採用した 場合、シール材53と背面基板51表面との密着性が低くなってしまうため、シール 材53の強度が部分的に低下してしまうという問題がある。また、このようにシール 材53と背面基板51表面との密着性が低下する結果、双方の間に隙間が生じ得る。 さらには、このような隙間が、液晶54が封入される領域(すなわち、背面基板51 と前面基板52とが対向する領域)から外部に至るように形成されることもあり得る。 かかる隙間が形成された場合、封入された液晶54の一部がこの隙間を通って外部に 漏れたり、または水分が外部からこの隙間を通って流入して液晶54に混入するとい った事態が生じ、ひいては液晶表示装置の表示特性が劣化するという問題が生じる。 また、セルギャップを均一にするために、円柱状のガラスファイバが混入されたシ ール材53を用いることが提案されている。しかしながら、粗面上にシール材53を 形成した場合、一部のガラスファイバが粗面における突起の頂上部に位置し、他のガ ラスファイバが粗面における窪みの底部に位置するといった状態となり、この結果セ ルギャップを均一に保つことができないという問題も生じ得る。

このような問題を解決するために、背面基板 5 1 の表面のうちシール材 5 3 が形成される領域を平坦な領域とすることが考えられる。こうすれば、シール材 5 3 と背面基板 5 1 とを十分に密着させることができるので、上述した問題を解決することができる。しかしながら、この構成を採用した場合、平坦な領域と粗面化された領域との境界をいずれの位置に設定すべきかということが問題となる。

ここで、一般の液晶表示装置においては、シール材53の内側から1ないし3の画

[発明の開示]

5

10

15

素をダミーの画素として機能させる構成が採られる。図14または図15においては、シール材53の内側から1個の画素をダミーの画素とする場合が例示されている。したがって、シール材53の内側から1画素分までの領域は表示に寄与しない非表示領域64となり、これよりも内側の領域が実際の表示に寄与する表示領域63となる。一方、上記のように散乱光を用いた良好な表示を行うためには、背面基板51表面のうち、少なくとも表示領域63に対応する領域は粗面とする必要がある。この事情を考慮すれば、図16に示されるように、背面基板51表面のうち表示領域63に対応する領域を粗面とする一方、非表示領域に対応する領域は平坦な領域とすることが考えられる。

ところで、背面基板51の粗面は、例えば平坦な基板面の一部をエッチングによって除去することによって形成することができる。また、平坦な基板面に対して多数の 研磨粉を吹き付けて基板面に微細な窪みを形成するサンドブラスト処理によって形成することもできる。ここで、これらの方法により形成された粗面の高さは平坦面の高さよりも低くなる。すなわち、図16に示されるように、粗面と平坦面との境界(すなわち、表示領域63と非表示領域64との境界65)には段差hが形成される。上述したように、表示に寄与する画素は表示領域63内に位置し、表示に寄与しない画 素 (ダミー画素) は非表示領域64内に位置する。したがって、上述したカラーフィルタ層513や配向膜516等は、この段差hを跨ぐ構成となる。この結果、図16に示されるように、カラーフィルタ層513や配向膜516等の表面には、背面基板51上の段差hに対応した段差が形成される。しかしながら、こうして配向膜516等の表面に段差が形成された場合、以下に示す問題が生じる。

20

25

ここで、複数のスペーサ55は、配向膜516上に散布される。しかしながら、この配向膜516の表面に段差が形成された場合、段差を挟んだ一方の側と他方の側とで、複数のスペーサ55が散布される高さが異なる。この結果、セルギャップが不均一となってしまう。このようにセルギャップが不均一となると、表示される画像に色ムラが発生し、表示品質が低下してしまうという問題がある。特に、STN (Super Twisted Nematic) モードの液晶表示装置においては、セルギャップのわずかな不均一さが、大幅な表示品質の低下を招くこととなるから、上述した問題は深刻である。また、配向膜516にはラビング処理が施される。このラビング処理は、配向膜516の表面を布などによって所定方向に擦る処理である。しかしながら、この配向膜516の表面に段差が形成されている場合、この段差の影となる表示領域63の周端部には布が接触しない。つまり、表示領域63の一部にラビング処理が施されない領域が発生する。液晶54は、このようにラビング処理が施されない領域では所望の方向に配向しない。この結果、表示領域63の周縁部において表示不良が発生してしまう。

15 なお、図11ないし図15においては、パッシブマトリクス方式の液晶表示装置を 例示した。しかしながら、上述した問題は、TFD (Thin Film Diode) に代表され る二端子型素子や、TFT (Thin Film Transistor) に代表される三端子型素子を備 えたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置においても同様に生じ得る。

そこで、かかる問題を解決すべく、本発明は、枠状のシール材を介して貼り合わされた一対の基板と、両基板間に挟持された液晶と、一方の基板の前記液晶側に形成された反射層と、当該反射層の前記液晶側に形成された配向膜とを具備する液晶表示装置であって、前記一方の基板の前記液晶側の表面は、粗面化された粗面領域と、当該粗面領域を囲む平坦な平坦領域とを有し、前記配向膜は前記粗面領域内に形成され、前記シール材は前記平坦領域内に形成されることを特徴とする。換言すれば、本発明は、前記粗面領域と前記平坦領域との境界が、前記シール材の内周部と前記配向膜の縁端部との間に位置することを特徴としている。

この液晶表示装置においては、配向膜が粗面領域内に形成される。したがって、配向膜が、粗面領域と平坦領域との境界に形成される段差を跨ぐことはないから、当該配向膜の表面に段差は形成されない。この結果、複数のスペーサを同一の高さの表面

15

25

上に散布することができるから、一対の基板間のセルギャップを均一に保つことができる。

さらに、配向膜の表面に段差が形成されないので、当該配向膜の全面に対してラビング処理を施すことができる。つまり、段差に起因してラビング処理が施されない領域が発生するのを有効に回避することができる。したがって、表示領域の全面にわたって良好な表示を実現することができる。

一方、シール材は、平坦領域内に形成されるから、シール材と一方の基板とを十分に密着させることができる。したがって、シール材と一方の基板との間に隙間が形成されるのを回避することができる。この結果、液晶が外部に漏れたり、外部から水分が流入するといった事態を回避することができる。

なお、上記液晶表示装置においては、前記反射層に複数の開口部を設ける構成が望ましい。こうすれば、反射層による反射光を用いた反射型表示に加えて、前記一方の基板側から入射して前記開口部を通過した光を用いた透過型表示を行うこともできる。したがって、十分な外光が存在しない状況下でも、明るい表示を行うことができる。

さらに、前記反射層と前記配向膜との間にあって前記一方の基板の粗面領域内に、カラーフィルタ層、および当該カラーフィルタ層を保護する保護層を設ける構成も望ましい。こうすれば、カラー表示を実現することができる。また、カラーフィルタ層および保護層は、粗面領域内に形成されるから、これらの表面に段差が形成されることはない。したがって、上記と同様の理由により、シール材と前記一方の基板との密着性を高めつつ、セルギャップの均一化を図ることができる。加えて、保護層の表面に配向膜を形成する場合であっても、当該保護層の表面には段差が形成されていないため、配向膜の表面に段差が形成されるのを回避することができる。

また、上述した目的を達成するため、本発明に係る電子機器は、上述したいずれか の液晶表示装置を備えることを特徴としている。上述したように、この液晶表示装置 によれば良好な表示特性を得ることができるから、各種の電子機器の表示装置として 好適である。

さらに、上述した目的を達成するため、本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、 シール材を介して貼り合わされた一対の基板と、両基板間に挟持された液晶と、一方

10

15

20

25

の基板の前記液晶側に形成された反射層と、当該反射層の前記液晶側に形成された配 向膜とを具備する液晶表示装置の製造方法であって、前記一方の基板の表面のうち、 当該基板の縁部近傍の部分をマスク材によって覆う工程と、前記表面のうち前記マス ク材によって覆われた領域以外の領域を粗面化して粗面領域を形成する工程と、前記 粗面領域内に前記反射層および前記配向膜を形成する工程と、前記マスク材によって 覆われていた平坦領域内に前記シール材を形成する工程と、当該一方の基板を、前記 シール材を介して他方の基板と貼り合わせる工程とを有することを特徴とする。

かかる製造方法によって得られた液晶表示装置によれば、上記と同様の効果を得る ことができる。なお、上記マスク材としては、フォトレジスト、エポキシ樹脂等の樹 脂系接着剤または塗料等を用いることができる。

なお、上記製造方法において、前記一方の基板を、網状の形状を有する第1組成物 と、当該第1組成物の網間に存在する第2組成物とを含むものとし、前記粗面化の際。 には、前記第1組成物と前記第2組成物とで溶出速度が異なる処理液を用いて、前記 一方の基板にエッチングを施すことによって、前記マスク材によって覆われた領域以 外の領域に前記第1組成物の形状に応じた粗面を形成するようにしてもよい。なお、 上記処理液としては、例えば硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、水素二弗化アンモニウ ム、弗化アンモニウム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、塩酸アンモニウム等 のうちのいずれかまたは複数を、処理対象となる前記一方の基板の原料に応じて、適 宜所定の割合で組合わせたものを用いることができる。粗面化の対象となる一方の基 板としては、例えばソーダライムガラス、ホウ珪酸ガラス、バリウムホウ珪酸ガラス、 バリウムアルミノ珪酸ガラス、アルミノ珪酸ガラス等を用いることができる。一般に、 弗化水素酸水溶液のみで上記基板を処理した場合、当該基板の全面が均一にエッチン グされるため、粗面領域を形成することはできない。しかしながら、基板に含まれる 構成成分を選択的に溶出させるような補助薬品を適宜添加することによって、多数の 微小な山部と谷部とを有する粗面領域を形成することができる。なお、処理液に混合 される補助薬品は、上記に限定されるものではない。また、各処理液の種類や混合割 合等は、処理対象となる基板の材質に応じて適宜選定されることが望ましい。

ここで、上記製造方法における粗面化の際には、前記一方の基板の表面に対し、前記マスク材を介して粒状部材を衝突させることによって、当該マスク材によって覆わ

れた領域以外の領域に前記山部および谷部を形成することも考えられる。すなわち、いわゆるサンドブラスト処理を一方の基板の表面に対して施すのである。ここで、このマスク材としては、例えばステンレススチール等の金属板に開口部を設けたものを用いることができる。このようなマスク材は一般に安価であり、また、耐久性も高いため、製造コストを大幅に低減することができるという利点がある。さらに、マスク材は、サンドブラスト処理後に容易に取り外すことができるため、別途マスク材を除去するための工程を必要としない。

なお、上述した各製造方法においては、前記粗面領域を形成する工程の後に前記マスク材を除去する工程と、当該マスク材によって覆われていた領域および前記粗面領域に対してエッチングを施す工程とを有することが望ましい。かかるエッチングによって、粗面領域の形状を所望の形状に調節することができる。ここで、マスク材を除去する前にかかるエッチングを施した場合には、粗面領域と平坦領域との間の高低差が拡大してしまうという問題がある。この結果、上記高低差が液晶表示装置の所望のセルギャップよりも大きくなってしまうと、その基板を当該液晶表示装置に用いることはできない。これに対し、マスク材を除去した後に、粗面領域と平坦領域の双方に対して均一にエッチングを施すことにより、双方の高低差の拡大を抑制することができるという利点がある。

[図面の簡単な説明]

20 図1は、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置の構成を例示する断面図である。 図2は、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置の構成を例示する分解斜視図で ある。

図3は、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置において、背面基板の粗面領域 と、シール材および配向膜との位置関係を例示する平面図である。

25 図4は、本発明の第2実施形態に係る液晶表示装置の構成を例示する断面図である。 図5は、本発明の第3実施形態に係る液晶表示装置の構成を例示する断面図である。 図6Aは、本発明に係る液晶表示装置の第1の製造方法において、背面基板上にフ オトレジストが形成された様子を示す平面図である。

図6Bは、図6AにおけるB-B)線視断面図である。

25

図6 Cは、本発明に係る液晶表示装置の第1の製造方法において、背面基板の表面の一部が粗面化された様子を示す断面図である。

図6Dは、本発明に係る液晶表示装置の第1の製造方法において、マスク材が除去 された様子を示す断面図である。

図6 E は、本発明に係る液晶表示装置の第1の製造方法において、背面基板上に金属膜が形成された様子を例示する断面図である。

図6Fは、本発明に係る液晶表示装置の第1の製造方法において、背面基板上に反射層が形成された様子を例示する断面図である。

図7Aは、背面基板に粗面領域を形成するための第1の粗面化方法において、ガラ 10 ス基板の構成を模式的に表す断面図である。

図7Bは、上記第1の粗面化方法において、ガラス基板上にマスク材が形成された 様子を示す断面図である。

図7Cは、上記第1の粗面化方法において、ガラス基板に第1エッチングが施された様子を表す断面図である。

15 図7Dは、上記第1の粗面化方法において、ガラス基板上のマスク材が除去された 様子を示す断面図である。

図7Eは、上記第1の粗面化方法において、ガラス基板に第2エッチングが施された様子を表す断面図である。

図8Aは、背面基板に粗面領域を形成するための第2の粗面化方法において、ガラ 20 ス基板の構成を模式的に表す断面図である。

図8日は、上記第2の粗面化方法において、ガラス基板上にマスク材が形成された様子を示す断面図である。

図8 Cは、上記第2の粗面化方法において、エッチングの過程の様子を示す断面図である。

図8Dは、上記第2の粗面化方法において、エッチング終了時の様子を示す断面図である。

図8Eは、上記第2の粗面化方法において、ガラス基板上のマスク材が除去された 様子を示す断面図である。

図9Aは、本発明に係る液晶表示装置の第2の製造方法において、ガラス基板上に

ステンレススチール板が配置された様子を表す平面図である。

図9日は、図9AにおけるC-C'線視断面図である。

図9Cは、上記第2の製造方法において、ガラス基板の表面に対して研磨粉を吹きつけている様子を表す断面図である。

5 図9Dは、上記第2の製造方法において、ガラス基板上に平坦領域と粗面領域とが 形成された様子を表す断面図である。

図9Eは、上記第2の製造方法において、ガラス基板上に金属膜が形成された様子 を例示する断面図である。

図9Fは、上記第2の製造方法において、ガラス基板上に反射層が形成された様子 10 を例示する断面図である。

図10Aは、本発明に係る液晶表示装置を用いた携帯型通信端末を表す斜視図である。

図10Bは、本発明に係る液晶表示装置を用いたノート型パーソナルコンピュータを表す斜視図である。

15 図10Cは、本発明に係る液晶表示装置を用いたウォッチを表す斜視図である。

図11は、従来の反射型液晶表示装置の構成を例示する断面図である。

図12は、従来の反射型液晶表示装置の問題点を説明するための図である。

図13は、従来の外部散乱方式の反射型液晶表示装置の構成を例示する断面図である。

20 図14は、従来の内面散乱方式の反射型液晶表示装置の構成を例示する断面図である。

図15は、従来の内面散乱方式の半透過反射型液晶表示装置の構成を例示する断面図である。

図16は、従来の内面散乱方式の反射型液晶表示装置における表示領域と非表示領 25 域との境界近傍の構成を拡大して例示する断面図である。

[発明を実施するための最良の形態]

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。

<A:液晶表示装置の構成>

10

15

20

25

< A-1:第1実施形態>

最初に、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置の構成を説明する。なお、本実施形態においては、スイッチング素子としてTFD (Thin Film Diode) を用いた内面散乱方式の反射型液晶表示装置を例示する。

図1は、本実施形態に係る液晶表示装置1Aの一部の構成を例示する断面図である。図2は、液晶表示装置1Aの分解斜視図である。なお、図1は、図2におけるA-A'線視断面図となっている。これらの図に示されるように、液晶表示装置1Aは、背面基板11と前面基板12とが枠状のシール材13を介して接合された構成となっている。両基板の間には液晶14が封入される。背面基板11および前面基板12は、ガラスや石英、プラスティック等からなり、光透過性を有している。なお、実際には、前面基板11の液晶14とは反対側の表面に、入射光を偏光させるための偏光板や位相差板等が貼着されるが、これらの図示は省略されている。

図1および図2に示されるように、前面基板12の液晶14側の表面には、複数の画素電極121がマトリクス状に配列している。各画素電極121は、例えばITO (Indium Tin Oxide) 等の透明導電材料によって形成される。また、図2に示されるように、前面基板12の液晶14側の表面には、所定方向に延在する複数の走査線123が形成される。各画素電極121とこれに隣接する走査線123とは、TFD122を介して接続される。

図1に示されるように、画素電極121、TFD122および走査線123が形成された前面基板12の表面は、配向膜124によって覆われている。この配向膜124は、電圧が印加されていないときの液晶14の配向方向を規定するためのラビング処理が施されている。このラビング処理は、配向膜124の表面を布などによって所定方向に擦る処理である。

一方、図1に示されるように、背面基板11の液晶14側の表面は、平坦領域11 a と粗面領域11 b とからなる。粗面領域11 b は、多数の微細な突起と窪みとを有する領域である。なお、粗面領域11 b における突起の頂上部から窪みの底部までの距離は、 0.5×10^{-6} ないし2. 5×10^{-6} m程度である。また、粗面領域11 b における任意の突起の頂上部から、当該突起に隣接する他の突起の頂上部までの距離は、 10×10^{-6} ないし 15×10^{-6} m程度である。一方、平坦領域11 a は、

表面が平坦な領域である。

ここで、図3には、背面基板11の表面における平坦領域11aと粗面領域11bとの位置関係が示されている。この図に示されるように、平坦領域11aは、背面基板11の縁部に沿って粗面領域11b(図3において斜線が付された領域)を囲むように形成される。上述した枠状のシール材13は、平坦領域11a内に形成される。シール材13の幅c1(図1参照)は、例えば0.8×10 $^{-3}$ ないし1.1×10 $^{-3}$ m程度である。なお、背面基板11の表面に平坦領域11aおよび粗面領域11bを選択的に形成する方法については後述する。

また、図1に示されるように、背面基板11の粗面領域11b内には、反射層11 1が形成される。この反射層111は、前面基板12側からの入射光を反射させるための層である。反射層111は、アルミニウム等の反射性を有する金属により形成される。図1に示されるように、この反射層111の表面には、粗面領域11bの微細な突起と窪みとを反映した突起と窪みとが形成される。すなわち、当該反射層111に至った光を適度に散乱させた状態で反射させるための散乱構造が形成される。この反射層111は、絶縁層112によって覆われている。絶縁層112は、反射層111を保護するための薄膜であり、二酸化珪素等により形成される。図1に示されるように、この絶縁層112の表面には、反射層111表面の突起と窪みとを反映した突起と窪みとが形成される。

絶縁層112上には、複数のカラー画素113aと遮光層113bとからなるカラ つフィルタ層113が形成される。各カラー画素113aは、例えばR(赤色)、G(緑色)またはB(青色)のうちのいずれかに着色されている。図2に示されるように、各色のカラー画素113aは、所定の規則に従って配列される。これらのカラー画素113aは、例えば着色感材法、染色法、転写法または印刷法などにより形成される。一方、遮光層113bは、各カラー画素113aの間に形成される。この遮光 25 層113bは、例えばクロム等の金属や、黒色顔料を分散させたカラーレジスト等により形成される。

カラーフィルタ層113の表面には保護層114が形成される。この保護層114 は、カラーフィルタ113を保護するための有機薄膜である。図1に示されるように、 保護層114は、反射層111、絶縁層112およびカラーフィルタ層113を完全

10

15

20

25

に覆うように形成される。反射層 $1 \ 1 \ 1 \ 0$ 級端部 $2 \ 1$ から保護層 $1 \ 1 \ 4 \ 0$ 級端部 $2 \ 2$ までの距離 $a \ 1$ は、例えば $0 \ 0 \ 2 \times 1 \ 0^{-3}$ ないし $0 \ 0 \ 5 \times 1 \ 0^{-3}$ m程度である。また、保護層 $1 \ 1 \ 4 \ 0$ 級端部 $2 \ 2$ からシール材 $1 \ 3 \ 0$ 内周端までの距離 $b \ 1$ は、 $0 \ 1 \times 1 \ 0^{-3}$ ないし $1 \ 1 \times 1 \ 0^{-3}$ m程度であることが望ましい。

この保護層114の表面には、複数の透明電極115が形成されている。図2に示されるように、各透明電極115は、上述した複数の走査線123と交差する方向に延在する帯状の電極である。各透明電極115は、前面基板12側に列をなす複数の画素電極121と対向する。これらの透明電極115が形成された保護層114の表面は配向膜116によって覆われている。この配向膜116は、前面基板12上に形成された配向膜124と同様の有機薄膜である。

前面基板12上の配向膜124と、背面基板11上の配向膜116との間隙には、 複数のスペーサ15が散布される(図2においては省略されている。)。これらのスペーサ15は、両基板のセルギャップを均一に保つためのものであり、例えば二酸化 珪素やポリスチレン等により形成される。

ここで、反射層111、絶縁層112、カラーフィルタ層113、保護層114および配向膜116は、背面基板11上の粗面領域11b内に形成される。詳述すると、以下の通りである。まず、本実施形態においては、図1に示すように、保護層114の縁端部22が、反射層111の縁端部21よりも外側(すなわち、シール材13側)に位置する。さらに、配向膜116は、保護層114の表面上に形成される。したがって、背面基板11上に形成される要素のうち、保護層114の縁端部22が、前面基板12側から見て最も外側に位置することとなる。そして、図3に示されるように、この保護層114が、背面基板11の粗面領域11bに含まれるように形成される。したがって、反射層111、絶縁層112、カラーフィルタ層113、保護層114 および配向膜116のすべてが、粗面領域11b内に形成される。換言すれば、背面基板11上に形成されるいずれの要素も、平坦領域11aと粗面領域11bとの境界23に形成された段差を跨ぐことはない。なお、図1に示されるように、シール材13の内周端から、マトリクス状に配列する画素のうち最も外側に位置する画素までの領域は非表示領域25であり、非表示領域25よりも内側の領域は表示領域26である。したがって、図3に示された境界26からも判るとおり、前面基板12側から見

10

15

て、表示領域26の全体が粗面領域11b内に含まれる。

以上説明したように、本実施形態においては、背面基板11の液晶14側表面が平坦領域11aと粗面領域11bとからなる。そして、反射層111、絶縁層112、カラーフィルタ層113、保護層114および配向膜116のすべてが粗面領域11b内に形成される。つまり、背面基板11上に形成されるいずれの要素も、粗面領域11bと平坦領域11aとの境界23に形成された段差を跨ぐことはない。したがって、これらの各要素の表面に、平坦領域11aと粗面領域11bとの段差に対応した段差が形成されることはない。このため、本実施形態によれば、セルギャップを均一に保つことができる。また、配向膜116の表面に段差が形成されることはないから、ラビング処理が施されない領域が発生するのを回避することができる。

一方、シール材13が形成される領域は平坦な平坦領域11aであるから、シール材13と背面基板11とを十分に密着させることができる。したがって、シール材13と背面基板11との間に隙間が形成されるのを回避することができる。この結果、液晶14が外部に漏れたり、外部から水分が流入するといった事態を回避することができる。また、シール材13に混入されるガラスファイバ等は平坦領域11a上に位置するから、セルギャップを均一に保つことができる。この結果、高品質な表示を実現することができる。

< A - 2:第2実施形態>

上記第1実施形態に係る反射型液晶表示装置1Aは、低電力による駆動が可能である。しかしながら、外光が十分に存在しない状況の下では、表示が暗くなってしまうという問題がある。以下に示す半透過反射型液晶表示装置においては、十分な外光が存在する状況下では反射型表示が行われる一方、外光が不十分な状況下では透過型表示が行われる。図4は、本実施形態に係る液晶表示装置1Bの構成を表す断面図である。なお、図4中の各要素のうち、図1に示された要素と共通するものについては、25 同一の符号を付してその説明を省略する。

図4に示されるように、液晶表示装置1Bにおける背面基板11の背面側には、バックライトユニット16が配設されている。このバックライトユニット16は、光源161と導光板162とを含んで構成される。光源161は、例えば冷陰極管であり、導光板162に対して光を照射する。導光板162は、光源161から側端面に入射

15

した光を、背面基板11側に導く。

本実施形態に係る液晶表示装置1Bにおいては、上述した液晶表示装置1Aにおける反射層111に代えて、反射半透過層117が設けられている。この反射半透過層117は、複数の開口部117aを有する薄膜である。本実施形態においては、図4に示されるように、各画素ごとに1つの開口部117aが設けられている。導光板162から出射して背面基板11を透過した光は、この開口部117aを通過して前面基板11側に至る。この結果、透過型表示が行われる。なお、1画素あたりの開口部117aの個数は、所望の透過特性に応じた開口率が得られる個数とすることが望ましい。

10 また、この反射半透過層 1 1 7 は、例えばアルミニウム等の反射性を有する金属によって形成される。したがって、前面基板 1 1 側に入射した光は、この反射半透過層 1 1 7 の表面において反射する。この結果、反射型表示が行われる。

本実施形態においても、上記第1実施形態と同様の効果が得られる。さらに、本実施形態によれば、上述したように、外光が不十分な状況下でも、明るい表示を行うことができる。

< A-3:第3実施形態>

次に、図5を参照して、本発明の第3実施形態に係る液晶表示装置1Cの構成を説明する。なお、図5中の各構成要素のうち、図1に示された要素と共通するものについては、同一の符号を付してその説明を省略する。

20 上記第1および第2各実施形態においては、前面基板12に形成された配向膜12 4と、背面基板11に形成された配向膜116との間にのみ、複数のスペーサ15を 散布する構成とした。これに加え、本実施形態においては、背面基板11の平坦領域 11aと前面基板12との間にも複数のスペーサ17が散布されている。各スペーサ 17は球状である。また、図5に示されるように、このスペーサ17の直径は、背面 25 基板11の平坦領域11aと前面基板12との間隔と略同一である。したがって、スペーサ17の直径は、スペーサ15の直径よりも大きい。なお、複数のスペーサ15 および複数のスペーサ17は、インクジェット方式によって上述した領域に選択的に 散布される。

本実施形態においても、上記第1実施形態と同様の効果が得られる。さらに、本実

施形態によれば、配向膜124と配向膜116との間のみならず、背面基板11の平 坦領域11aと前面基板12との間にもスペーサ17が散布されるので、セルギャッ プをより確実に均一化することができる。したがって、より高品質な表示を実現する ことができる。

5 < A-4:変形例>

10

15

- (1)背面基板11の粗面領域11bの形状は、図1、図4および図5に示された形状に限られない。すなわち、当該粗面領域11b上に形成される反射層111(第2実施形態においては反射半透過層117)が所望の散乱特性を発揮できるような形状であれば、粗面領域11bにおける突起および窪みの態様はいかなるものであってもよい。
- (2) 第1ないし第3実施形態においては、背面基板11上にカラーフィルタ層113が形成され、前面基板12上にTFD124が形成された。しかしながら、背面基板11上にTFD124を形成し、前面基板12上にカラーフィルタ層113を形成してもよい。この場合、反射層111の表面に、複数のTFD素子122、複数の画素電極121および複数の走査線123が形成される。また、これらの各部が形成された反射層111の表面は、配向膜124によって覆われる。さらに、背面基板11にTFD122を形成する場合、反射層111が、入射光を反射させる機能と、画素電極121の機能とを兼ね備えるようにしてもよい。
- (3)上記第1ないし第3実施形態においては、アクティブマトリクス方式の液晶表 元装置を例示した。しかしながら、本発明は、パッシブマトリクス方式の液晶表示装置にも適用可能である。また、上記第1ないし第3実施形態においては、スイッチング素子として二端子型素子であるTFD122を用いた場合を例示した。しかしながら、本発明は、TFT (Thin Film Transistor)に代表される三端子型素子をスイッチング素子として備えた液晶表示装置にも適用可能である。
- 25 (4)上記第1ないし第3実施形態においては、背面基板11上に形成される要素のすべて、すなわち、反射層111(反射半透過層117)、絶縁層112、カラーフィルタ層113、保護層114、配向膜116のすべてが、粗面領域11b内に形成されるようにした。しかしながら、必ずしもこれらのすべての要素が粗面領域11b内に形成される必要はなく、少なくとも配向膜116が、粗面領域11b内に形成さ

れていればよい。あるいは、この配向膜116は保護層114の表面上に形成されるので、この保護層114が粗面領域11b内に形成されていればよい。

<B:液晶表示装置の製造方法>

5 次に、上述した第1ないし第3実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を例示する。 なお、以下では、1枚のガラス基板から4枚の背面基板が多面取りされる場合を想定 する。

<B-1:第1の製造方法>

15

20

25

最初に、図6Aないし図6Fを参照して、液晶表示装置の第1の製造方法について 10 説明する。

まず、背面基板4枚分の大きさのガラス基板31が用意される。このガラス基板31の表面のうち、背面基板11の平坦領域11aとなるべき領域に、マスク材32が形成される。具体的には、図6Aおよび図6Bに示されるように、ガラス基板31の表面を4分割した各領域(背面基板11に相当する。)の縁部を囲む形状にマスク材32が形成される。なお、このマスク材32は、例えばフォトレジストやラミネートフィルム等である。

次に、図6 Cに示されるように、ガラス基板31の表面のうち、マスク材32によって覆われていない領域が粗面化される。なお、この粗面化のための処理については後述する。さらに、図6 Dに示されるように、マスク材32が除去される。この結果、ガラス基板31の一方の表面のうち、マスク材32が形成されていた領域は平坦領域11aとなり、それ以外の領域は粗面領域11bとなる。

続いて、図6Eに示されるように、平坦領域11aと粗面領域11bとからなるガラス基板31の全面に、反射性を有する金属膜33が形成される。この金属膜33は、たとえばアルミニウムまたは銀等の単体金属、もしくはアルミニウム、銀等を主成分とする合金によって形成される。この後、図6Fに示されるように、粗面領域11b内の領域を残して金属膜33が除去される。この金属膜33のパターニングには、例えばフォトリソグラフィを用いることができる。こうして粗面領域11b内に残った金属膜33が、上述した反射層111となる。この反射層111の表面には、粗面領域11bの微細な突起と窪みとを反映した突起と窪みとが形成される。以上の処理の

10

20

後、反射層111によって覆われた背面基板11の粗面領域11b内に、絶縁層112、カラーフィルタ層113、保護層114、透明電極115および配向膜116が順次形成される。なお、上記第2実施形態に係る液晶表示装置1Bの製造に際しては、上記反射層111に開口部117aを設けて反射半透過層117を形成する工程がさらに実行される。続いて、粗面領域11bを囲む平坦領域11a上に、枠状のシール材13が形成される。

こうして反射層 1 1 1 やシール材 1 3 等が形成されたガラス基板 3 1 が得られると、当該シール材 1 3 を介して当該ガラス基板 3 1 と他のガラス基板とが貼り合わされる。さらに、この一対のガラス基板間であって、シール材 1 3 によって囲まれた領域に液晶 1 4 が封入される。この後、一対のガラス基板は、各液晶表示装置ごとに分断される。

以下、背面基板11の表面を選択的に粗面化して粗面領域11bを形成するための工程(すなわち、図6Aから図6Dまでの工程)の具体例を示す。

(1) 第1の粗面化方法

15 以下に示す第1の粗面化方法では、ガラス基板31としてアルミノ珪酸ガラス基板 を用いる。

図7Aは、ガラス基板31の断面構造を模式的に表している。同図に示されるように、このガラス基板31は、網目状構造体311と、この網目状構造体311の網目間を埋めるように存在する網目修飾体312とからなる。網目状構造体311は、例えば珪酸と酸化アルミニウムとの共重合体によって形成される。網目修飾体312は、例えば酸化マグネシウム等によって形成される。

まず、ガラス基板31に対して洗浄を兼ねたエッチングが施される。具体的には、ガラス基板31が、例えば5wt%程度の弗化水素酸水溶液に、25℃において5秒間程度浸漬される。

25 次に、図7Bに示されるように、ガラス基板31のうちの平坦領域11aが形成されるべき領域に、マスク材32が形成される。このマスク材32の形状は、図6Aおよび図6Bに例示された通りである。

続いて、このガラス基板31が、30wt%弗化水素酸水溶液の酸化アルミニウム および酸化マグネシウムの過飽和溶液に、25℃において30秒程度浸漬される(以

10

15

20

25

下、この処理を「第1エッチング」という。)。この処理において、網目状構造体311のうちの酸化アルミニウムが局在する部分に、過飽和溶液中の酸化アルミニウムが析出するとともに、網目修飾体312のうちの酸化マグネシウムが局在する部分に過飽和溶液中の酸化マグネシウムが析出する。そして、この結果、図7Cに示されるように、ガラス基板31の表面には微細なネットワーク構造313が形成される。一方、網目状構造体311および網目修飾体312のうち、処理液に過飽和溶解されていない成分(すなわち、酸化アルミニウムおよび酸化マグネシウム以外の成分)によって形成される部分は、弗化水素酸によって侵食される。この結果、ガラス基板31の表面のうち、上述したネットワーク構造313が形成された領域以外の領域には、窪み314が形成される。

次に、図7Dに示されるように、マスク材32が除去される。マスク材32が形成されていた領域には、第1エッチングが施されないから、平坦な表面のままである。続いて、ガラス基板31の全面に対して、均一なエッチングが施される(以下、この処理を「第2エッチング」という。)。具体的には、まず、50wt%の弗化水素酸と、40wt%の弗化アンモニウム水溶液とが重量比1:3で混合された溶液が用意される。そして、ガラス基板31が、この溶液に25℃において20秒程度浸漬される。この処理により、上述したネットワーク構造313と、窪み314に形成された微細な突起(図示略)とが除去される。この結果、図7Eに示されるように、ガラス基板31のうちのマスク材32が形成されなかった領域は、滑らかな突起と窪みとを有する粗面領域11bとなる。一方、マスク材32が形成されていた領域は、平坦な平坦領域11aとなる。

ところで、マスク材32の除去前に、ガラス基板31に対して第2エッチングを施すことも一応考えられる。しかしながら、こうした場合、マスク材32が形成された領域には第2エッチングが施されず、それ以外の領域にはエッチングが施される。この結果、平坦領域11aと粗面領域11bとの高低差が、第2エッチングに伴って拡大してしまう。ここで、ガラス基板31における平坦領域11aと粗面領域11bとの高低差が、液晶表示装置の所望のセルギャップよりも大きくなってしまうと、このガラス基板を用いたのでは当該セルギャップを得ることができないという問題が生じ得る。これに対し、本実施形態においては、マスク材32が除去された後にガラス

15

基板31の全面に対して第2エッチングが施されるため、平坦領域11aと粗面領域11bとの高低差が拡大するのを回避することができる。

(2) 第2の粗面化方法

次に、図8Aないし図8Eを参照して、背面基板11の表面を選択的に粗面化する ための第2の粗面化方法について説明する。なお、以下では、ガラス基板31として ソーダライムガラス基板を用いた場合を例示する。

このガラス基板31は、図8Aに示されるように、網目状構造体311と網目修飾体312とを有する点において、上記第1の粗面化方法におけるガラス基板31と同様である。ただし、図8Aに示すガラス基板31は、網目状構造体311が珪酸によって形成されている点、および網目修飾体312がアルカリ金属やアルカリ土類金属によって形成されている点において、上記第1の粗面化方法におけるガラス基板31とは異なっている。

まず、ガラス基板31に対して洗浄を兼ねたエッチングが施される。具体的には、ガラス基板31が、5wt%の弗化水素酸水溶液に、25℃において5秒程度浸漬される。続いて、図8Bに示されるように、ガラス基板31の表面のうちの平坦領域11aが形成されるべき領域に、マスク材32が形成される。このマスク材32の形状は、図6Aおよび図6Bに示された通りである。

次に、このガラス基板31が、弗化水素酸が30wt%、水素二弗化アンモニウムが45wt%含まれる処理液に、25℃において15秒程度浸漬される。ここで、図8Cに示されるように、ガラス基板31を構成する成分のうち、網目修飾体312が上記処理液に溶出する速度は、網目状構造体311が当該処理液に溶出する速度よりも速い。したがって、ガラス基板31が上記処理液に浸漬されると、図8Dに示されるように、網目状構造体311の形状に応じた突起と窪みとを有する粗面領域11bが形成される。この後、図8Eに示されるように、マスク材32が除去されて、平坦25 領域11aおよび粗面領域11bを有するガラス基板31が得られる。

<B-2:第2の製造方法>

次に、図9Aないし図9Fを参照して、上記第1ないし第3実施形態に係る液晶表示装置の第2の製造方法を説明する。なお、以下においても、上記第1の製造方法と同様、1枚のガラス基板31から4枚の背面基板11を多面取りする場合を想定する。

15

20

25

また、ガラス基板31はソーダライムガラス基板である。

まず、図9Aおよび図9Bに示されるように、ガラス基板31の一方の面側に、マスク材としてステンレススチール板34が配置される。このステンレススチール板34には、ガラス基板31のうちの粗面領域11bとなるべき領域に対応して開口部34aが形成されている。

次に、図9 Cに示されるように、多数の微細な研磨粉 3 5 が、上記ステンレススチール板 3 4 を介してガラス基板 3 1 の表面に吹き付けられる。この工程において、ガラス基板 3 1 の表面のうち、ステンレススチール板 3 4 の開口部 3 4 a に対応する領域には、研磨粉 3 5 の衝突による多数の窪みが形成される。一方、ステンレススチール板 3 4 によって覆われた領域には、研磨粉 3 5 が衝突しないため、平坦な表面のままとなる。

続いて、ガラス基板31が洗浄される。すなわち、当該ガラス基板31に吹き付けられた研磨粉35や、研磨粉35の衝突によって生じたガラス粉が除去される。この後、ガラス基板31が所定の処理液に浸漬されることにより、当該ガラス基板31の全面に対して均一なエッチングが施される。上記所定の処理液としては、例えば弗化水素酸(50wt%)と弗化アンモニウム水溶液(40wt%)とが重量比1:3で混合された処理液が用いられる。

以上の処理によって、図9Dに示されるように、平坦領域11aと粗面領域11b とが選択的に形成されたガラス基板31が得られる。この後、上記第1の製造方法と 同様、図9Eに示されるように、ガラス基板31上に金属膜33が形成される。そし て、この金属膜33がパターニングされて、図9Fに示されるように、反射層111 が形成される。以後の工程は、上記第1の製造方法と同様である。

以上説明した第1および第2の製造方法によれば、突起と窪みとが不規則に配列した粗面領域11bを形成することができる。すなわち、上記第1の製造方法によれば、網目状構造体311の形状に応じた不規則な粗面領域11bが形成され、また、上記第2の製造方法によれば、研磨粉35の衝突に応じた不規則な粗面領域11bが形成される。反射層111(または反射半透過層117)は、このような不規則な粗面領域11b上に形成されるから、良好な散乱特性を発揮することができる。さらに、このような粗面領域11bがガラス基板31の表面に形成されているにも拘わらず、平

坦領域11aにおけるガラス基板31の表面は平坦である。シール材13は、この平 坦領域11a上に形成されるから、背面基板11とシール材13とを十分に密着させ ることができる。

5 < C:電子機器>

10

次に、以上例示した液晶表示装置1Aないし1Cを適用した電子機器について説明 する。

図10Aは、電子機器の一例である携帯電話機の構成を示す斜視図である。この図に示されるように、携帯電話機41本体の前面上方部には、表示装置として機能する液晶表示装置411が設けられる。

図10Bは、電子機器の一例である携帯型情報処理装置の構成を示す斜視図である。 この図に示されるように、携帯型情報処理装置42は、キーボード等の入力部422 を有する本体423と、表示装置として機能する液晶表示装置421とを含む。

図10Cは、電子機器の一例である腕時計型電子機器の構成を示す斜視図である。 15 この図に示されるように、腕時計型電子機器43の本体431には、表示装置として 機能する液晶表示装置432が設けられる。

図10Aないし図10Cに示された電子機器は、本発明に係る液晶表示装置を備えたものであるから、高品質な表示を実現することができる。

請求の範囲

- 1. 枠状のシール材を介して貼り合わされた一対の基板と、両基板間に挟持された液晶と、一方の基板の前記液晶側に形成された反射層と、当該反射層の前記液晶側に形成された配向膜とを具備する液晶表示装置であって、
- 5 前記一方の基板の前記液晶側の表面は、粗面化された粗面領域と、当該粗面領域を 囲む平坦な平坦領域とを有し、

前記配向膜は、前記粗面領域内に形成され、

前記シール材は、前記平坦領域内に形成される

- ことを特徴とする液晶表示装置。
- 10 2. 前記粗面領域と前記平坦領域との境界は、前記シール材の内周部と前記配向膜の 縁端部との間に位置する
 - ことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
 - 3. 前記反射層は、複数の開口部を有する ことを特徴とする請求項1または2に記載の液晶表示装置。
- 15 4. 前記反射層と前記配向膜との間にあって前記一方の基板の粗面領域内に、

カラーフィルタ層、および当該カラーフィルタ層を保護する保護層

をさらに具備することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の液晶表示装置。

- 5. 請求項1ないし4のいずれかに記載の液晶表示装置を備えることを特徴とする電 20 子機器。
 - 6. シール材を介して貼り合わされた一対の基板と、両基板間に挟持された液晶と、 一方の基板の前記液晶側に形成された反射層と、当該反射層の前記液晶側に形成され た配向膜とを具備する液晶表示装置の製造方法であって、

前記一方の基板の表面のうち、当該基板の縁部近傍の部分をマスク材によって覆う 25 工程と、

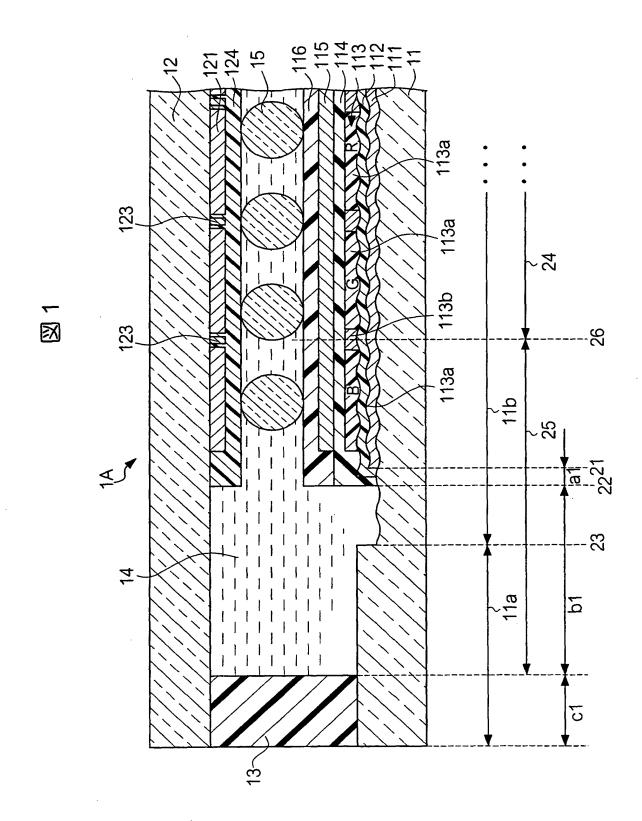
前記表面のうち前記マスク材によって覆われた領域以外の領域を粗面化して粗面 領域を形成する工程と、

前記粗面領域内に前記反射層および前記配向膜を形成する工程と、

前記マスク材によって覆われていた平坦領域内に前記シール材を形成する工程と、

当該一方の基板を、前記シール材を介して他方の基板と貼り合わせる工程と を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

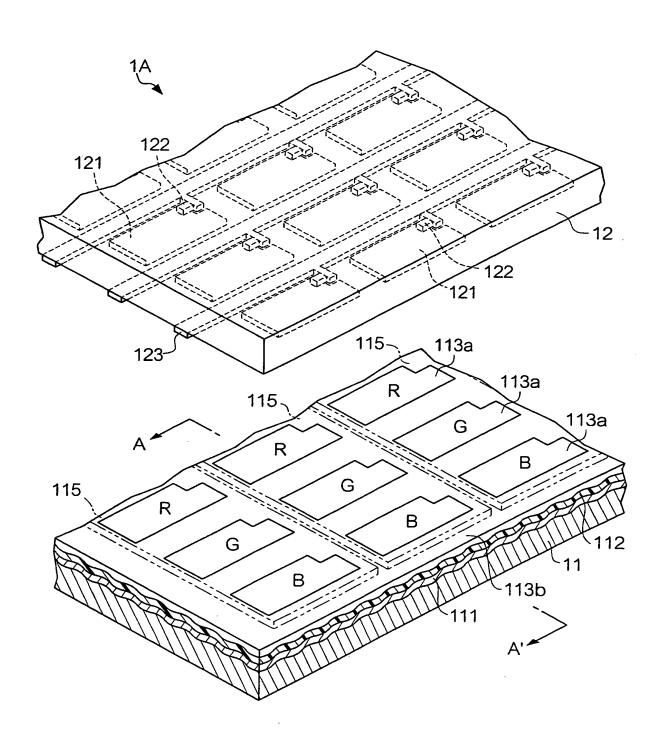
- 7. 前記一方の基板は、網状の形状を有する第1組成物と、当該第1組成物の網間に存在する第2組成物とを含み、
- 5 前記粗面化の際には、前記第1組成物と前記第2組成物とで溶出速度が異なる処理 液を用いて、前記一方の基板にエッチングを施すことによって、前記マスク材によっ て覆われた領域以外の領域に前記第1組成物の形状に応じた粗面を形成する
 - ことを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置の製造方法。
- 8. 前記粗面化の際には、前記一方の基板の表面に対し、前記マスク材を介して粒状 10 部材を衝突させることによって、当該マスク材によって覆われた領域以外の領域を粗 面化する
 - ことを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置の製造方法。
 - 9. 前記粗面領域を形成する工程の後に前記マスク材を除去する工程と、 前記平坦領域および前記粗面領域に対してエッチングを施す工程と
- 15 を有することを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載の液晶表示装置の 製造方法。

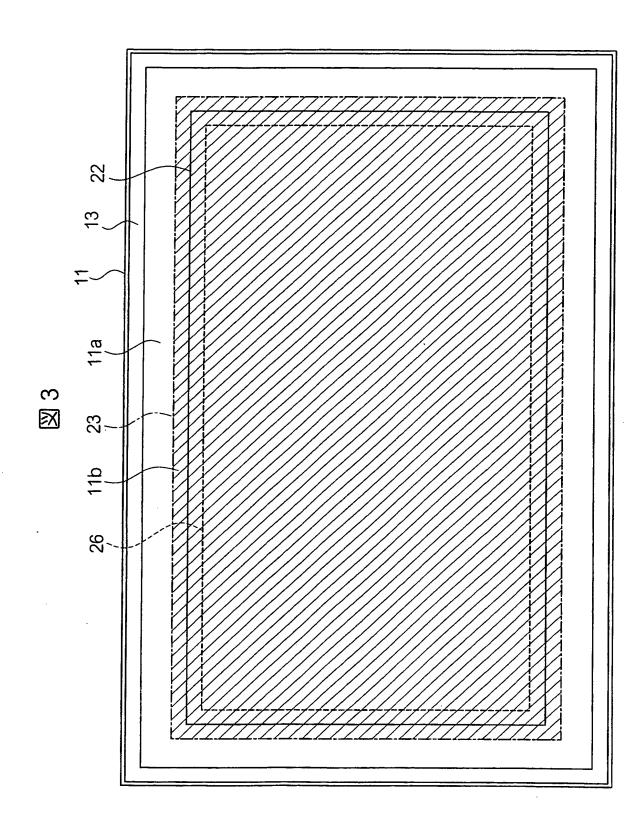


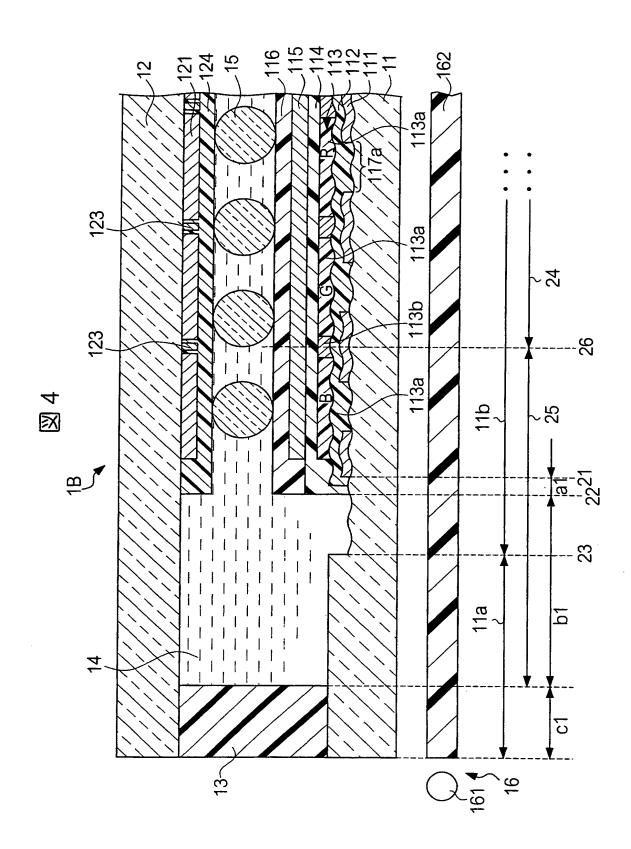
WO 01/51985 PCT/JP01/00007

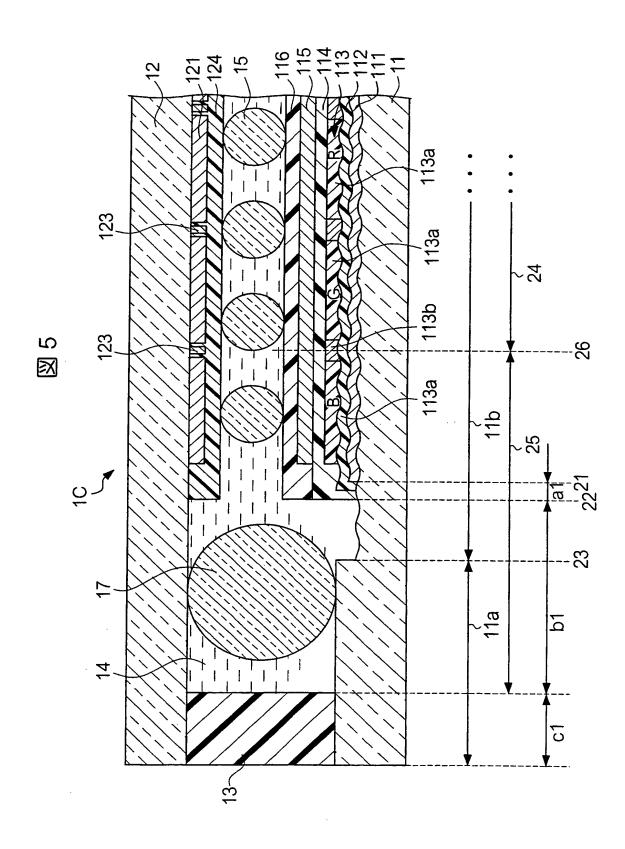
2/16

図 2

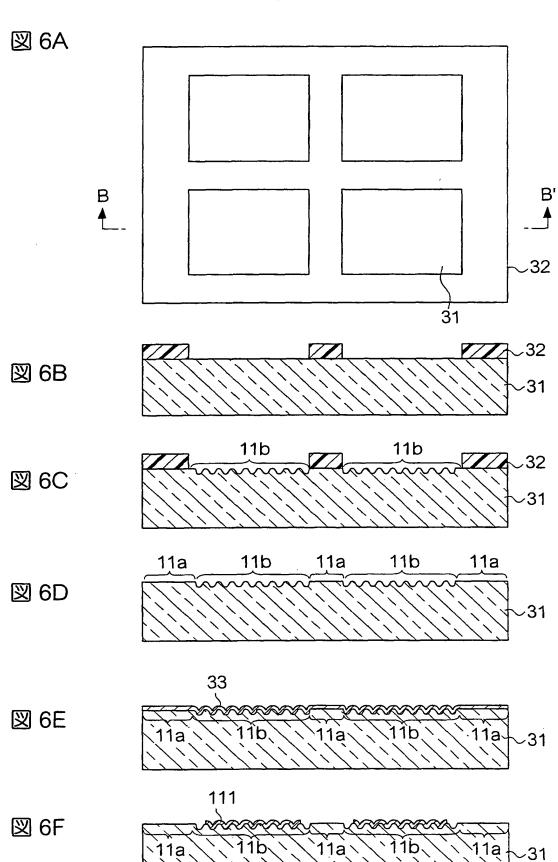




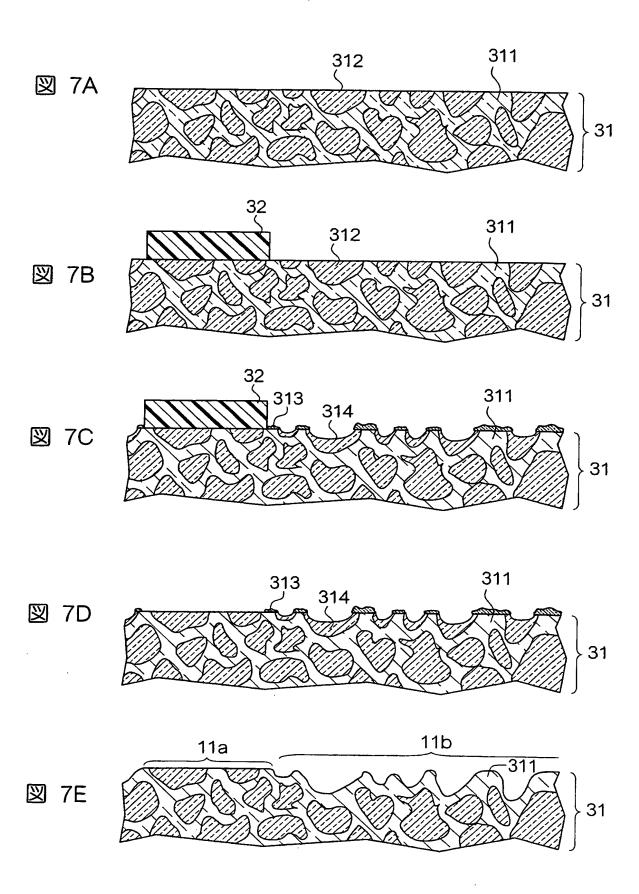


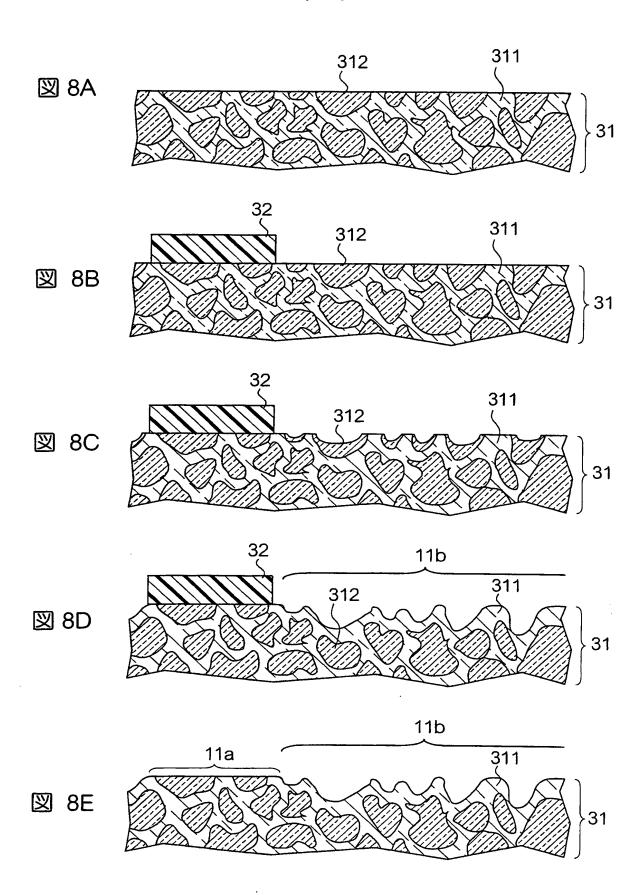


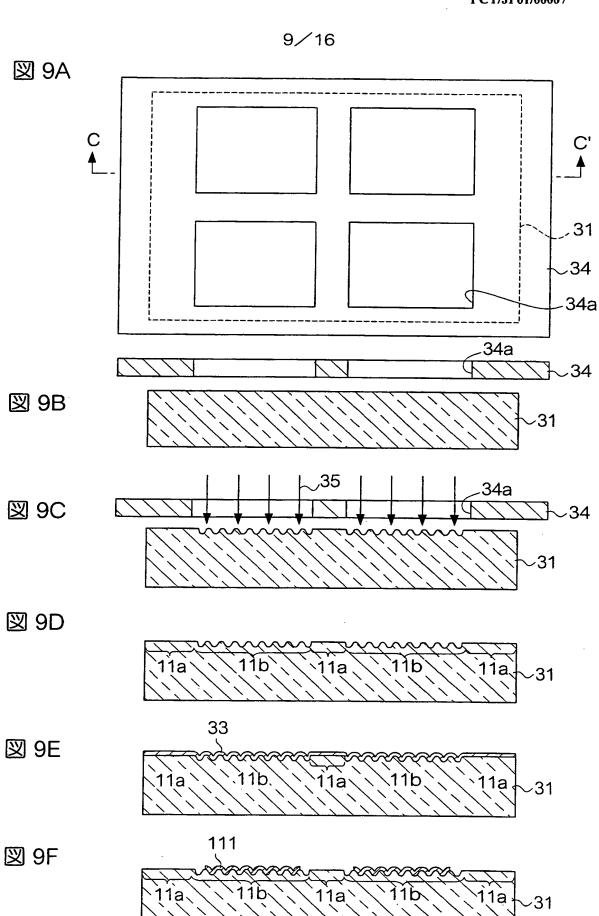
WO 01/51985 PCT/JP01/00007

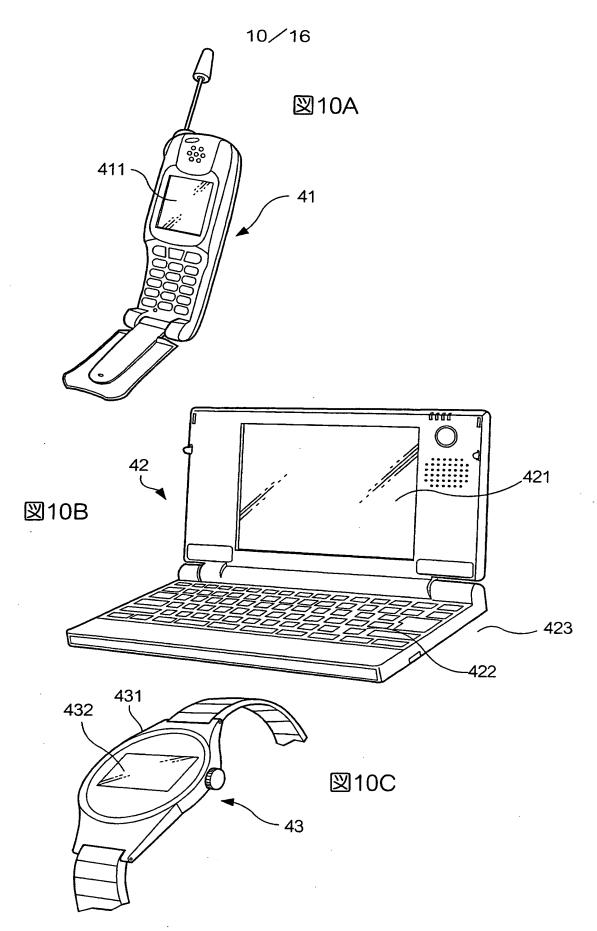


7/16









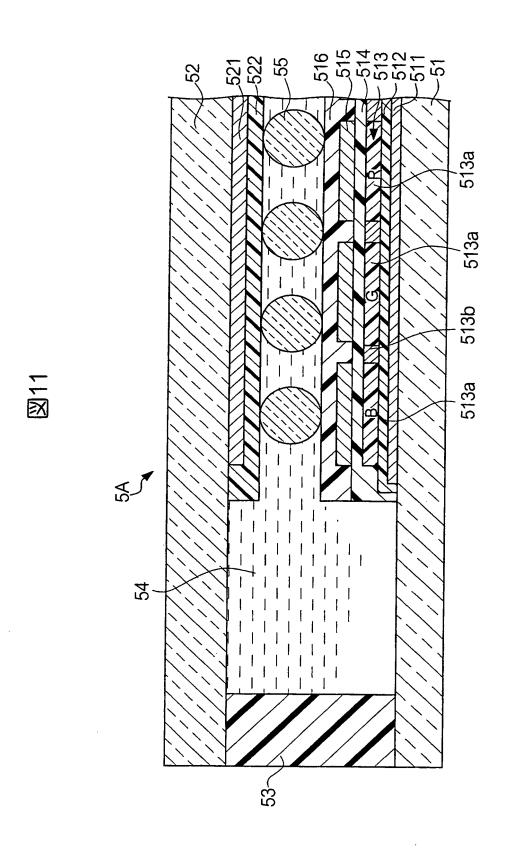
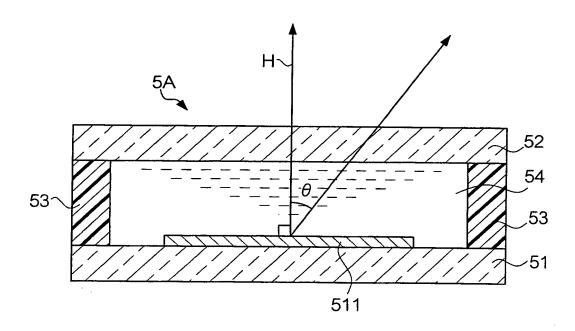
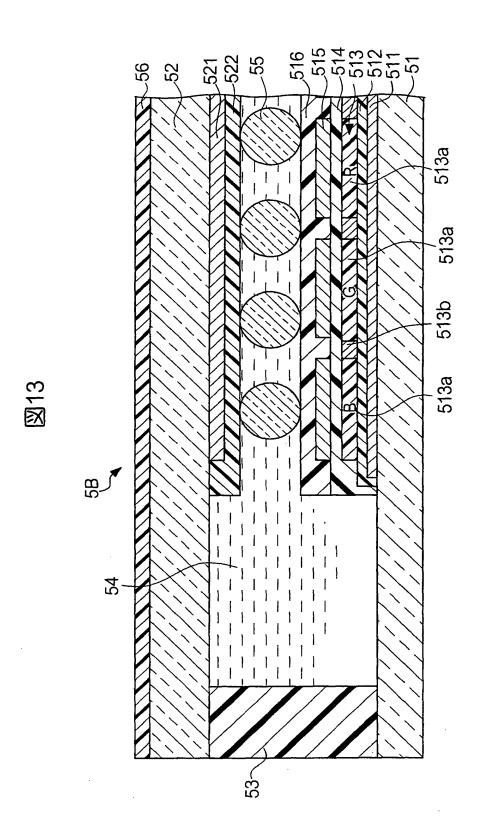
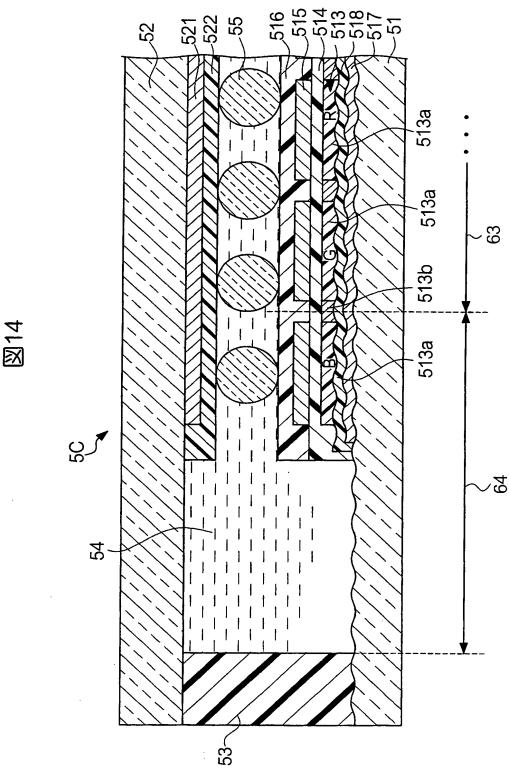


図12







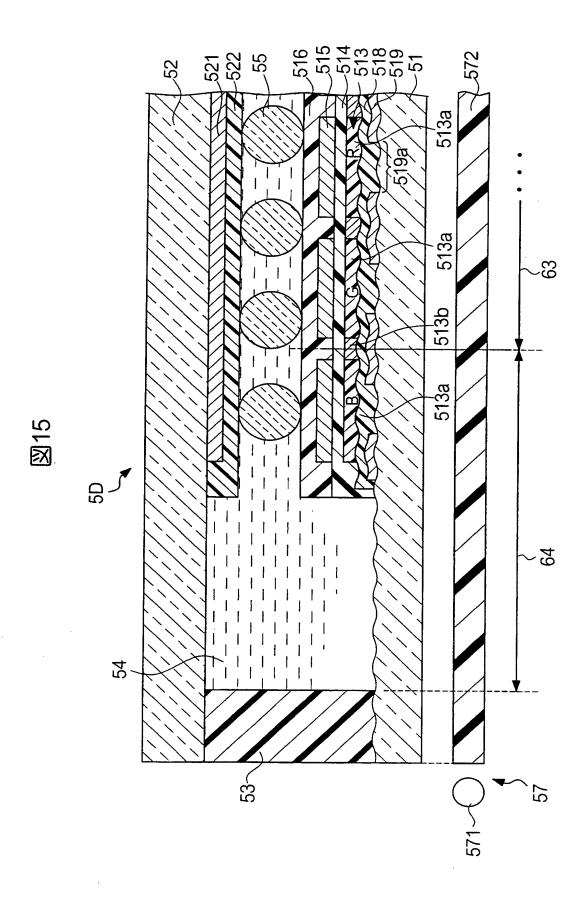


図16

